# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-332787

(43)Date of publication of application: 19.11.1992

(51)Int.Cl.

CO9K 11/06

CO9K 11/00 HO5B 33/14

(21)Application number: 03-104284

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

09.05.1991 (72)

(72)Inventor: MATSUURA MASAHIDE

SHOJI HIROSHI

KUSUMOTO TADASHI

# (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an element having a light emitting layer composed of a compound assuming light emission of specific blue to bluish green and an adhesive layer composed of a metallic complex of 8-hydroxyquinoline (derivative) and capable of improving luminous homogeneity and suppressing deterioration of initial brightness.

R \* C - C H - A r - C H - C

CONSTITUTION: The objective element having a light emitting layer composed of a compound, expressed by formula I (R1 to R4 are H, 1–6C alkyl, 1–6C alkoxy, 7–8C aralkyl, etc.), the formula A–Q–B (A and B are monofunctional group obtained by removing one H from the compound expressed by formula I; Q is bifunctional group cutting a conjugated system) or formula II [A1 is (substituted) 6–20C arylene or bifunctional aromatic heterocyclic group; A2 is (substituted) 6–20C aryl or monofunctional aromatic heterocyclic group; R5 and R6 are H, (substituted) 6–20C aryl, cyclohexyl, etc.] and assuming light emission of blue, greenish blue to bluish

 $\mathbf{A}^{+} - \mathbf{C} = \mathbf{C}^{-} \cdot \mathbf{A}^{+} - 2 - \mathbf{A}^{+} \cdot \cdot \cdot \mathbf{C} = \mathbf{C}^{-} \cdot \mathbf{A}^{+}$   $\mathbf{A}^{+} - \mathbf{C} = \mathbf{C}^{-} \cdot \mathbf{A}^{+} - 2 - \mathbf{A}^{+} \cdot \cdot \cdot \mathbf{C} = \mathbf{C}^{-} \cdot \mathbf{A}^{+}$ 

green and an adhesive layer, composed of a metallic complex of 8-hydroxyquinoline (derivative) and having a smaller thickness than that of the light emitting layer.

# 特開平4-332787

(43)公開日 平成4年(1992)11月19日

(51) Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 9 K	11/06	Z	6917-4H		
	11/00	F	6917-4H		
H 0 5 B	33/14		8815-3K		

#### 審査請求 未請求 請求項の数1(全 29 頁)

(21)出顧番号	<b>特顧平3-104284</b>	(71)出願人 000183646		
		出光興産株式会社		
(22)出顧日	平成3年(1991)5月9日	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号		
		(72) 発明者 松浦 正英		
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株		
		式会社内		
		(72)発明者 東海林 弘		
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株		
		式会社内		
		(72) 発明者 楠本 正		
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株		
		式会社内		
		(74)代理人 弁理士 大谷 保		
		I I		

# (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネツセンス素子

#### (57)【要約】

【目的】 発光層と陰極の付着度について鋭意検討した 結果、発光層と陰極との間に付着性を向上する層(接着 層)を設けることにより発光色を変化させず、つまり、 接着層は発光に直接寄与せず、発光均一性及び発光効率\*

### \*が向上する素子を開発すること。

【構成】 陽極/発光層/接着層/陰極、もしくは陽極 /正孔注入層/発光層/接着層/陰極の順に積層してな り、該発光層が一般式(I)

一般式 (II)

【化2】

※又は一般式(III)

【化3】

で表され、かつ、青、緑青もしくは青緑の発光を呈する 化合物からなり、該接着層が8-ヒドロキシキノリン又 はその誘導体の金属錯体からなるとともに、その厚さが 前記発光層の厚さより薄いことを特徴とする有機エレク トロルミネッセンス素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極/発光層/接着層/陰極、もしくは 陽極/正孔注入層/発光層/接着層/陰極の順に積層し\*

\*てなり、該発光層が一般式(I)

$$R^{1}$$

$$C = C H - A r - C H = C$$

$$R^{4}$$

(式中、 $R^1 \sim R^4$  はそれぞれ水素原子, 炭素数  $1 \sim 6$ のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数7 ~8のアラルキル基、置換あるいは無置換の炭素数6~ 10 18のアリール基、置換あるいは無置換のシクロヘキシ ル基、置換あるいは無置換の炭素数6~18のアリール オキシ基、炭素数1~6のアルコキシ基を示す。ここ で、置換基は炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6 のアルコキシ基、炭素数7~8のアラルキル基、炭素数 6~18のアリールオキシ基、炭素数1~6のアシル 基, 炭素数1~6のアシルオキシ基, カルボキシル基, スチリル基、炭素数6~20のアリールカルポニル基。 炭素数6~20のアリールオキシカルボニル基,炭素数 1~6のアルコキシカルボニル基、ビニル基、アニリノ 20 カルポニル基、カルパモイル基、フェニル基、ニトロ 基,水酸基あるいはハロゲンを示す。これらの置換基は 単一でも複数でもよい。また、R'~R'は同一でも、 また互いに異なっていてもよく、R1 とR2 およびR3 とR4 は互いに置換している基と結合して、置換あるい※

※は無置換の飽和五員環又は置換あるいは無置換の飽和六 員環を形成してもよい。Arは置換あるいは無置換の炭 の素数6~20のアリール基を表わし、単一置換されてい ても、複数置換されていてもよく、また結合部位は、オ ルト,パラ,メタいずれでもよい。但し、Arが無置換 フェニレンの場合、R<sup>1</sup>~R<sup>1</sup>はそれぞれ炭素数1~6 のアルコキシ基,炭素数7~8のアラルキル基,置換あ るいは無置換のナフチル基,ピフェニル基,シクロヘキ シル基,アリールオキシ基より選ばれたものであ る。),一般式(II)

【化2】

$$A - Q - B \qquad \cdot \cdot \cdot (11)$$

(式中、A及びBは、それぞれ上記一般式(I)で表される化合物から1つの水素原子を除いた一価基を示し、同一であっても異なってもよい。また、Qは共役系を切る二価基を示す。)又は一般式(III)

【化3】

(式中、A1 は置換あるいは無置換の炭素数6~20の アリーレン基又は二価の芳香族複素環式基を示す。結合 30 位置はオルト, メタ, パラのいずれでもよい。A2 は置 換あるいは無置換の炭素数6~20のアリール基又は一 価の芳香族複素環式基を示す。R5 及びR6 はそれぞ れ、水素原子、置換あるいは無置換の炭素数6~20の アリール基,シクロヘキシル基,一価の芳香族複素環式 基、炭素数1~10のアルキル基、炭素数7~20のア ラルキル基又は炭素数1~10のアルコキシ基を示す。 なお、R<sup>5</sup> , R<sup>6</sup> は同一でも異なってもよい。ここで、 置換基とは、単一置換の場合、アルキル基、アリールオ キシ基、アミノ基又は置換基を有するもしくは有しない 40 フェニル基である。R5 の各置換基はA1 と結合して、 飽和もしくは不飽和の五員環又は六員環を形成してもよ く、同様にR<sup>6</sup> の各置換基はA<sup>2</sup> と結合して、飽和もし くは不飽和の五員環又は六員環を形成してもよい。ま た、Qは、共役を切る二価基を表す。)で表され、か つ、育、緑育もしくは育緑の発光を呈する化合物からな り、該接着層が8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体 の金属錯体からなるとともに、その厚さが前記発光層の 厚さより薄いことを特徴とする有機エレクトロルミネッ

センス素子。

[0001]

#### 【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】本発明は有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、詳しくは発光均一性を向上させ、初期輝度低下を抑制する有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0001]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】エレクトロルミネッセンス素子(EL素子)は、自己発光のため視認性が高く、また、完全固体素子であり、副衝撃性に優れるという特徴を有していることから、現在、無機・有機化合物を用いたいろいろな素子が提案され、かつ、実用化が試みられている。これらの素子のうち、有機EL素子は印加電圧を大幅に低下させることができるので、各種材料・素子の開発が進められている。前記有機EL素子の構成については、陽極/発光層/陰極を基本構成として、発光性能向上のため、正孔注入層や電子注入層を必要に応じて設ける構成が知られている。このような素子構成において陰極は発光層との付着性が十分でなければならない。この付着性が十分でない場合、機械的強度が低下し、発光不均一や特に悪い場合に無発光短域を生じる。さらに、発光面内の負荷が不均一にな

り、このため、劣化を促進し寿命を短くする要因とな り、実用化への問題点となる。

【0002】従来、電子注入層や正孔障壁層を必要に応 じて発光層と陰極の間に設ける技術が知られている。こ れらの技術は特に、後者の層を設ける場合は、発光層と のエネルギーレベルの違いにより決定するものであり、 この概念に従う材料でなければならない。例えば、「発 光層の第一酸化電位より0.1 V以上大きな第一酸化電位 を有する正孔阻止層(正孔障壁層)を発光層と陰極の間 に設ける」(特開平2-195683公報)技術が挙げ 10 られる。特開平2-195683公報及び特開平2-2 55788公報においても、上記概念に基づき正孔障壁 層として8-ヒドロキシキノリン誘導体が用いられてい るが、青系統での発光効率が0.3 (1m・W-1)とまだ 低いものである。一方、特願平2-242669公報、 特願平2-279304公報に記載されている材料を発 光層に用いた場合、青系統の高輝度の発光を得ることが でき、今後、フラットパネルディスプレイ等のフルカラ ー化に向けての有効な材料として挙げることができる。\*

[0003]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 従来のEL素子の持つ特性を維持しつつ、発光層と陰極 の付着度について鋭意検討した結果、発光層と陰極との 間に付着性を向上する層(接着層)を設けることにより 発光色を変化させることなく、発光均一性及び発光効率 の向上したEL素子が得られることを見い出した。

【0004】木発明はかかる知見に基づいて完成したも のである。すなわち本発明は、陽極/発光層/接着層/ 陰極、もしくは陽極/正孔注入層/発光層/接着層/陰 極の順に積層してなり、該発光層が一般式(I)

[0005]【化4】

$$R^{1}$$

$$C = C H - A r - C H = C$$

$$R^{4}$$

【0006】 (式中、R1~R1 はそれぞれ水素原子、 **炭素数1~6のアルキル基,炭素数1~6のアルコキシ** 基,炭素数7~8のアラルキル基,置換あるいは無置換 の炭素数6~18のアリール基、置換あるいは無置換の シクロヘキシル基、置換あるいは無置換の炭素数6~1 8のアリールオキシ基、炭素数1~6のアルコキシ基を 示す。ここで、置換基は炭素数 $1\sim6$ のアルキル基,炭 30 基,置換あるいは無置換のナフチル基,ピフェニル基, 素数1~6のアルコキシ基、炭素数7~8のアラルキル 基, 炭素数6~18のアリールオキシ基, 炭素数1~6 のアシル基, 炭素数1~6のアシルオキシ基, カルポキ シル基、スチリル基、炭素数6~20のアリールカルポ ニル基, 炭素数6~20のアリールオキシカルポニル 基、炭素数1~6のアルコキシカルボニル基、ビニル 基、アニリノカルポニル基、カルバモイル基、フェニル 基,ニトロ基,水酸基あるいはハロゲンを示す。これら の置換基は単一でも複数でもよい。また、R<sup>1</sup> ~R<sup>4</sup> は 同一でも、また互いに異なっていてもよく、R<sup>I</sup> とR<sup>2</sup> 40 およびR3 とR4 は互いに置換している基と結合して、 置換あるいは無置換の飽和五員環又は置換あるいは無置※

【化5】

A - Q - B· · · (11)

【0008】(式中、A及びBは、それぞれ上記一般式 (1)で表される化合物から1つの水素原子を除いた一 価基を示し、同一であっても異なってもよい。また、Q は共役系を切る二価基を示す。)又は一般式(III)

[0009]

[11:6]

【0010】 (式中、A1 は置換あるいは無置換の炭素 数6~20のアリーレン基又は二価の芳香族複素環式基 を示す。結合位置はオルト、メタ、パラのいずれでもよ い。A2 は置換あるいは無置換の炭素数6~20のアリ

6 はそれぞれ、水素原子、置換あるいは無置換の炭素数 6~20のアリール基、シクロヘキシル基、一価の芳香 族複素環式基, 炭素数1~10のアルキル基、炭素数7 ~20のアラルキル基又は炭素数1~10のアルコキシ ール基又は一価の芳香族複素環式基を示す。 $R^{\mathfrak s}$  及び $R^{\mathfrak s}$   $\mathcal S$  基を示す。なお、 $R^{\mathfrak s}$  , $R^{\mathfrak s}$  は同一でも異なってもよ

い。ここで、置換基とは、単一置換の場合、アルキル 基、アリールオキシ基、アミノ基又は置換基を有するも しくは有しないフェニル基である。R5の各置換基はA 1 と結合して、飽和もしくは不飽和の五員環又は六員環 を形成してもよく、同様にR6 の各置換基はA2 と結合 して、飽和もしくは不飽和の五員環又は六員環を形成し てもよい。また、Qは、共役を切る二価基を表す。)で 表され、かつ、青、緑青もしくは青緑の発光を呈する化 合物からなり、該接着層が8-ヒドロキシキノリン又は その誘導体の金属錯体からなるとともに、その厚さが前 10 n-プロピル基, i-プロピル基, n-プチル基, i-記発光層の厚さより薄いことを特徴とする有機エレクト ロルミネッセンス素子を提供するものである。

【0011】本発明の有機EL素子は、上記のように陽 極/発光層/接着層/陰極、もしくは陽極/正孔注入層 /発光層/接着層/陰極の順に積層してなることを特徴 とする。このEL素子における陽極としては、仕事関数 の大きい(4 e V以上)金属,合金,電気伝導性化合物 及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用 いられる。このような電極物質の具体例としてはAuな どの金属、CuI、ITO、SnOz、ZnOなどの誘電 20 性透明材料が挙げられる。該陽極は、これらの極物質を 蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成さ せることにより作製することができる。この電極より発 光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくする ことが望ましく、また、電極としてのシート抵抗は数百 Ω/□以下が好ましい。さらに膜厚は材料にもよるが、 通常10nm~1μm, 好ましくは10~200nmの 範囲で選ばれる。

【0012】一方、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下) 金属, 合金, 電気伝導性化合物及びこれ 30 らの混合物を電極物質とするものが用いられる。このよ うな電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウ ムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシ ウム/銅混合物、AI/(AI2 〇3) ,インジウムど が挙げられる。該陰極は、これらの電極物質を蒸着やス パッタリングなどの方法により、薄膜を形成させること により、作製することができる。また、電極としてのシ ート抵抗は数百Ω/□以下が好ましく、膜厚は通常10 nm~1 μm, 好ましくは50~200 nmの範囲で選 ばれる。なお、このEL素子においては、該陽極又は陰 40 極のいずれか一方が透明又は半透明であることが、発光 を透過するため、発光の取出し効率がよく好都合であ

【0013】次いで、上記EL素子における発光層とし ては、通常の発光層と同様、①注入機能(電圧印加時 に、陽極又は正孔注入層より正孔を注入可能であり、か つ陰極又は電子注入層より電子を注入可能である。)、 ②輸送機能(正孔及び電子を電界の力により移動させる ことが可能である。), ③発光機能(正孔と電子の再結 合の場を提供し、発光させることが可能である。)を有 50 基置換シクロヘキシル基(メトキシシクロヘキシル基,

するものである。この層の厚さは特に制限はなく、適宜 状況に応じて選ぶことができ、好ましくは1nm~10  $\mu$ m、特に好ましくは、5nm~5 $\mu$ mである。この発 光層の具体例としては、上記一般式(I),一般式(I I) 又は一般式 (III)で表わされる化合物が挙げられ

【0014】ここで、一般式(I)中のR<sup>1</sup>~R<sup>4</sup>は、 前述の如く同一でも異なってもよく、それぞれ水素原 子, 炭素数1~6のアルキル基(メチル基, エチル基, プチル基, sec ープチル基, tertープチル基, イソペン チル基、1-ペンチル基、ネオペンチル基、イソヘキシル 基), 炭素数1~6のアルコキシ基(メトキシ基,エト キシ基、プロポキシ基、プトキシ基等)、炭素数7~8 のアラルキル基(ペンジル基、フェネチル基等)、炭素 数6~18のアリール基(フェニル基, ピフェニル基, ナフチル基等),シクロヘキシル基、炭素数6~18の アリールオキシ基(フェノキシ基、ピフェニルオキシ 基,ナフチルオキシ基等)を示す。

【0015】また、R1~R1は、これらに置換基の結 合したものでもよい。即ち、R1 ~R1 は、それぞれ置 換基含有フェニル基、置換基含有アラルキル基、置換基 含有シクロヘキシル基,置換基含有ピフェニル基,置換 基含有ナフチル基を示す。ここで、置換基は炭素数1~ 6のアルキル基、炭素数1~6のアルコキシ基、炭素数 7~8のアラルキル基、炭素数6~18のアリールオキ シ基、炭素数1~6のアシル基、炭素数1~6のアシル オキシ基, カルボキシル基, スチリル基, 炭素数6~2 0のアリールカルポニル基、炭素数6~20のアリール オキシカルポニル基、炭素数1~6のアルコキシカルボ ニル基、ビニル基、アニリノカルボニル基、カルバモイ ル基,フェニル基,ニトロ基,水酸基あるいはハロゲン であり、複数置換されていてもよい。したがって、例え ば、置換基含有アラルキル基は、アルキル基置換アラル キル基(メチルベンジル基、メチルフェネチル基等)、 アルコキシ基置換アラルキル基(メトキシベンジル基、 エトキシフェネチル基等), アリールオキシ基置換アラ ルキル基(フェノキシペンジル基、ナフチルオキシフェ ネチル基等), フェニル基置換アラルキル基(フェニル フェネチル基等)上記置換基含有フェニル基は、アルキ ル基置換フェニル基(トリル基,ジメチルフェニル基, エチルフェニル基など),アルコキシ基置換フェニル基 (メトキシフェニル基, エトキシフェニル基など) アリ ールオキシ基置換フェニル基(フェノキシフェニル基、 ナフチルオキシフェニル基等)あるいはフェニル基置換 フェニル基(つまり、ピフェニリル基)である。また、 置換基含有シクロヘキシル基は、アルキル基置換シクロ ヘキシル基(メチルシクロヘキシル基,ジメチルシクロ ヘキシル基, エチルシクロヘキシル基等), アルコキシ

エトキシシクロヘキシル基等)あるいはアリールオキシ 基置換シクロヘキシル基(フェノキシシクロヘキシル 基、ナフチルオキシシクロヘキシル基)、フェニル基置 換シクロヘキシル基(フェニルシクロヘキシル基)であ る。置換基含有ナフチル基は、アルキル基置換ナフチル 基(メチルナフチル基,ジメチルナフチル基等),アル コキシ基置換ナフチル基(メトキシナフチル基、エトキ シナフチル基等)あるいはアリールオキシ基置換ナフチ ル基(フェノキシナフチル基、ナフチルオキシナフチル しては、上述したもののうち、それぞれ炭素数1~6の アルキル基、アリールオキシ基、フェニル基、ナフチル 基,ピフェニル基,シクロヘキシル基が好ましい。これ らは置換・無置換のいずれでもよい。また、R1 ~R4 は同一でも、また互いに異なっていてもよく、R1 とR 2 およびR3 とR4 は互いに置換している基と結合し て、置換あるいは無置換の飽和五員環又は置換あるいは 無置換の飽和六員環を形成してもよい。

【0016】一方、一般式(I)中のArは置換あるい あるいは無置換のフェニレン基,ピフェニレン基,pー テルフェニレン基、ナフチレン基、ターフェニレン基、 ナフタレンジイル基、アントラセンジイル基、フェナン トレンジイル基、フェナレンジイル基等のアリーレン基 であり、無置換でも置換されていてもよい。又、メチリ ディン (=C=CH-) の結合位置はオルト、メタ、バ ラ等どこでもよい。但し、Arが無置換フェニレンの場 合、 $R^1 \sim R^4$  は炭素数  $1 \sim 6$  のアルコキシ基、炭素数 7~8のアラルキル基、置換あるいは無置換のナフチル 基より選ばれたものである。置換基はアルキル基(メチ ル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n ープチル基, 1ープチル基, secープチル基, tープチ ル基、イソペンチル基、t-ペンチル基、ネオペンチル

基、イソヘキシル基等)、アルコキシ基(メトキシ基、 エトキシ基, プロポキシ基, i-プロポキシ基, プチル オキシ基, i -プチルオキシ基, sec -プチルオキシ 基、t-プチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、t-ペンチルオキシ基),アリールオキシ基(フェノキシ 基、ナフチルオキシ基等)、アシル基(ホルミル基、ア セチル基、プロピオニル基、プチリル基等)、アシルオ キシ基、アラルキル基(ペンジル基、フェネチル基 等), フェニル基, 水酸基, カルポキシル基, アニリノ 基),フェニル基置換ナフチル基である。R¹~R⁴と 10 カルボニル基,カルバモイル基,アリールオキシカルボ ニル基、メトキシカルポニル基、エトキシカルポニル 基、プトキシカルボニル基、ニトロ基、ハロゲンであ り、単一置換でも複数置換されていてもよい。前記式 (1)で表わされるジメチリディン芳香族化合物は、1 分子中に2つのメチリディン(=C=CH-)単位を有 し、このメチリディン単位の幾何異性によって、4通り の組合わせすなわち、シスーシス、トランスーシス、シ スートランス及びトランスートランスの組合わせがあ る。本発明の発光層は、それらのいずれのものであって は無置換の炭素数  $6\sim20$ のアリール基を表わし、置換 20 もよいし、幾何異性体の混合したものでもよい。特に好 ましくは、全てトランス体のものである。また、上記置 換基は、置換基の間で結合し、置換、無置換の飽和五員 環又は六員環を形成してもよい。

【0017】一般式(II)におけるA及びBは、それぞ れ上記一般式(1)で表される化合物から1つの水素原 子を除いた一価基を示し、同一であっても異なってもよ いものである。ここで、一般式 (II) におけるQは共役 系を切る二価基を示す。ここで共役とは、 π電子の非極 在性によるもので、共役二重結合あるいは不対電子また 基, ピフェニル基, シクロヘキシル基, アリールオキシ 30 は孤立電子対によるものも含む。Qについて具体的に は、直鎖アルカンからH原子を1個ずつ除いた二価基、 例えば、

> [0018] [化7]

【0019】等を表わしている。このように共役系を切 る二価の基を用いる理由は、上記で示されるAあるいは B(即ち、一般式(I)の化合物)を、単独で本発明の 有機EL素子として用いた場合に得られるEL発光色 30 ルキル基(ペンジル基,フェネチル基等)又は炭素数1 と、一般式(II)で表わされる化合物を本発明の有機E し素子として用いた場合に得られるEL発光色とが変わ らぬようにする為である。つまり、一般式(1)又は一 般式(II)で表わされる発光層が、短波長化あるいは長 波長化したりすることはないようにするためである。ま た、共役系を切る二価基で接続するとガラス転移温度 (Tg) は、上昇することが確認でき、均一なピンホー ルフリーの微結晶あるいはアモルファス性薄膜が得られ ることができ、発光均一性を向上させている。更に、共 役系を切る二価基で結合していることにより、EL発光 *40* に共役を切る二価基を表す。さらに、本発明において、 が長波長化することなく、また、合成あるいは精製が容 易にできる長所を備えている。

【0020】また、一般式 (III)中のA- は炭素数6~ 20のアリーレン基、二価の芳香族複素環式基、A2は 炭素数6~20のアリール基(フェニル基) ピフェニル 基、ナフチル基等)、一価の芳香族複素環式基を示す。 R<sup>6</sup> 及びR<sup>6</sup> はそれぞれ、水素原子、置換あるいは無置 換の炭素数6~20のアリール基、シクロヘキシル基、 一価の芳香族複素環式基, 炭素数1~10のアルキル基 (メチル基,エチル基,n-プロピル基,i-プロピル 50 され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は

基, nープチル基, iープチル基, sec ープチル基, te rtープチル基、イソペンチル基、t-ペンチル基、ネオペ ンチル基、イソヘキシル基等)、炭素数7~20のアラ ~10のアルコキシ基(メトキシ基, エトキシ基, プロ ポキシ基, ブトキシ基等) を示す。なお、R5 , R5 は 同一でも異なってもよい。ここで、置換基とは、単一置 換の場合、アルキル基、アリールオキシ基、アミノ基又 は置換基を有するもしくは有しないフェニル基である。 R<sup>5</sup> の各置換基はA<sup>1</sup> と結合して、飽和もしくは不飽和 の五員環又は六員環を形成してもよく、同様にR6 の各 置換基はA2 と結合して、飽和もしくは不飽和の五員環 又は六員環を形成してもよい。また、Qは、上記と同様 上記の一般式(I),一般式(II)又は一般式(III)で 表わされる発光層は、CIE色度座標における青、緑青 もしくは青緑の発光を呈する化合物であることが必要で ある。上記発光層の形成方法としては、例えば蒸着法、 スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知の方法 により薄膜化することにより形成することができるが、 特に分子堆積膜であることがより好ましい。ここで分子 堆積膜とは、核化合物の気相状態から沈着され形成され た薄膜や、該化合物の溶液状態又は液相状態から固体化

30

LB法により形成された薄膜(分子累積膜)とは、凝集 構造、高次構造の相異や、それに起因する機能的な相異 により区分することができる。また、該発光層は、特開 昭59-194393号公報などに開示されているよう に、樹脂などの結着剤と該化合物とを溶剤に溶かして溶 液としたのち、これをスピンコート法などにより薄膜化 し、形成することができる。このようにして形成された 発光層の膜厚については特に制限はなく、適宜状況に応 じて選ぶことができるが、好ましくは1nm~10μ m、特に好ましくは5 nm~5 μmの範囲がよい。

【0021】このように本発明における発光層は、電界 印加時に、陽極又は正孔注入層より正孔を注入すること ができ、かつ陰極又は電子注入輸送層より電子を注入す ることができる注入機能、注入した電荷(電子と正孔) を電界の力で移動させる輸送機能、電子と正孔の再結合 の場を提供し、これを発光につなげる発光機能などを有 している。なお、正孔の注入されやすさと、電子の注入 されやすさには違いがあっても構わない。また、正孔と 電子の移動度で表される輸送機能に大小があってもよい が、どちらか一方を移動することが好ましい。

【0022】次に、本発明における正孔注入層は、必ず しも本素子に必要なものではないが、発光性能の向上の ため用いた方が好ましいものである。この正孔注入層と しては、より低い電界で正孔を発光層に輸送する材料が 好ましく、さらに正孔の移動度が104~106 ポルト /cmの電場で少なくとも10~5cm2 ポルト・秒であ れば尚好ましい。例えば、従来、光導伝材料において、 正孔の電荷注入輸送材料として慣用されているものやE **し素子の正孔注入層に使用される公知のものの中から任** 意のものを選択して用いることができる。

【0023】正孔注入層としては、例えばトリアゾール 誘導体(米国特許第3,112,197 号明細書等参照), オキ サジアゾール誘導体 (米国特許第3,189,447 号明細書等 参照), イミダゾール誘導体(特公昭37-16096 号公報等参照),ポリアリールアルカン誘導体(米国特 許第3,615,402 号明細書,同3,820,989 号明細書,同3, 542,544 号明細書, 特公昭 4 5 - 5 5 5 号公報, 同 5 1 -10983号公報, 特開昭51-93224号公報, 同55-17105号公報,同56-4148号公報。 同55-108667号公報, 同55-156953号 40 公報、同56-36656号公報等参照)、ピラゾリン 誘導体及びピラゾロン誘導体(米国特許第3.180.729 号 明細書, 同4,278,746 号明細書, 特開昭55-8806 4号公報,同55-88065号公報,同49-105 537号公報, 同55-51086号公報, 同56-8 0051号公報,同56-88141号公報,同57-45545号公報, 同54-112637号公報, 同5 5-74546号公報等参照), フェニレンジアミン誘 導体 (米国特許第3,615,404 号明細書, 特公昭 5 1 - 1 0105号公報, 同46-3712号公報, 同47-2 50 5, 20-テトラフェニル21H, 23H-ポルフィン

12 5336号公報,特開昭54-53435号公報,同5 4-110536号公報, 同54-119925号公報 等参照), アリールアミン誘導体(米国特許第3,567,45 0 号明細書, 同3,180,703 号明細書, 同3,240,597 号明 細書, 同3,658,520 号明細書, 同4,232,103 号明細書, 同4,175,961 号明細書,同4,012,376 号明細書,特公昭 49-35702号公報, 同39-27577号公報, 特開昭 55-144250号公報,同 56-11913 2号公報, 同56-22437号公報, 西独特許第1.11 10 0,518 号明細書等参照), アミノ置換カルコン誘導体 (米国特許第3,526,501 号明細書等参照), オキサゾー ル誘導体(米国特許第3,257,203 号明細書などに記載の もの)、スチリルアントラセン誘導体(特開昭56-4 6234号公報等参照),フルオレノン誘導体(特開昭 54-110837号公報等参照), ヒドラゾン誘導体 (米国特許第3,717,462 号明細書,特開昭54-591 43号公報,同55-52063号公報,同55-52 064号公報,同55-46760号公報,同55-8 5495号公報,同57-11350号公報,同57-148749号公報,特開平2-311591号公報等 参照), スチルペン誘導体(特開昭61-210363 号公報, 同61-228451号公報, 同61-146 42号公報,同61-72255号公報,同62-47 646号公報, 同62-36674号公報, 同62-1 0652号公報,同62-30255号公報,同60-93445号公報,同60-94462号公報,同60 -174749号公報, 同60-175052号公報等 参照)などを挙げることができる。さらに、正孔注入輸 送材料としては、シラザン誘導体(米国特許第4950 950号明細書),ポリシラン系(特開平2-2049 96号公報),アニリン系共重合体(特開平2-282 263号公報)、また特願平1-211399号明細書 で示された導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオ

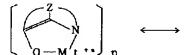
【0024】本発明においては、これらの化合物を正孔 注入層として使用することができるが、次に示すポルフ ィリン化合物(特開昭63-2956965号公報など に記載のもの)及び芳香族第三級アミン化合物及びスチ リルアミン化合物(米国特許第4,127,412 号明細書、特 開昭53-27033号公報, 同54-58445号公 報, 同54-149634号公報, 同54-64299 号公報, 同55-79450号公報, 同55-1442 50号公報, 同56-119132号公報, 同61-2 95558号公報,同61-98353号公報,同63 -295695号公報等参照),特に該芳香族第三級ア ミン化合物を用いることが好ましい。

リゴマーなどが挙げられる。

【0025】該ポルフィリン化合物の代表例としては、 ポルフィン、1、10、15、20-テトラフェニルー 21H, 23H-ポルフィン銅(II), 1, 10, 1

1.3

亜銅 (II), 5, 10, 15, 20-テトラキス (ペン タフルオロフェニル) -21H, 23H-ポルフィン, シリコンフタロシアニンオキシド, アルミニウムフタロ シアニンクロリド、フタロシアニン(無金属)、ジリチ ウムフタロシアニン, 銅テトラメチルフタロシアニン, 銅フタロシアニン、クロムフタロシアニン、亜鉛フタロ シアニン、鉛フタロシアニン、チタニウムフタロシアニ ンオキシド, マグネシウムフタロシアニン, 銅オクタメ チルフタロシアニンなどが挙げられる。また、該芳香族 第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物の代表例 10 としては、N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノフェニル, N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(3-メチルフェニル)-4,4'-ジアミノ ピフェニル (TPDA), 2, 2-ピス (4-ジーp-トリルアミノフェニル) プロパン、1、1-ビス(4- $\mathcal{Y} - \mathbf{p} - \mathbf{h}$ リルアミノフェニル) シクロヘキサン, N. N, N', N'-テトラーp-トリル-4, 4'-ジア ミノピフェニル、1、1-ピス(4-ジ-p-トリルア ミノフェニル) - 4 - フェニルシクロヘキサン, ピス メタン、ピス(4-ジーp-トリルアミノフェニル)フ ェニルメタン, N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ ニル, N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4' ージアミノジフェニルエーテル、4、4'-ピス(ジフ ェニルアミノ) クオードリフェニル, N, N, N-トリ (p-トリル) アミン, 4-(ジ-p-トリルアミノ) \*



【0028】 (式中、Mtは金属を表し、nは1~3の 整数であり、且つ、2はその各々の位置が独立であっ て、少なくとも2以上の縮合芳香族環を完成させるため に必要な原子を示す。) ここで、M t で表される金属 は、一価、二価または三価の金属とすることができるも のであり、例えばリチウム、ナトリウムまたはカリウム 等のアルカリ金属、マグネシウムまたはカルシムウ等の アルカリ土類金属、またはホウ素またはアルミニウム等 と知られている一価、二価または三価の金属はいずれも 使用することができる。

【0029】また、Zは、少なくとも2以上の縮合芳香 族環の一方がアゾールまたはアジンからなる複素環を形 成させる原子を示す。ここで、もし必要であれば、上記 縮合芳香族環に他の異なる環を付加することが可能であ る。また、機能上の改善が無いまま嵩ばった分子を付加 することを回避するため、2で示される原子の数は18 以下に維持することが好ましい。さらに、具体的にキレ ート化オキシノイド化合物を例示すると、トリス(8-50 す。

\*-4'-[4 (ジ-p-トリルアミノ) スチリル) スチ ルペン、4-N、N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェ ニルビニル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N、N-ジフェニルアミノスチルペンゼン、N-フェニルカルバ ゾール、芳香族ジメチリディン系化合物などが挙げられ

14

【0026】本発明のEL素子における正孔注入層は、 上記化合物を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キ ャスト法、LB法等の公知の薄膜化法により製膜して形 成することができる。この正孔注入層としての膜厚は、 特に制限はないが、通常は5 nm~5 μmである。この 正孔注入層は、これらの正孔注入輸送材料一種又は二種 以上からなる一層で構成されてもよいし、あるいは、前 記正孔注入層とは別種の化合物からなる正孔注入層を積 層したものであってもよい。本発明で得られる有機EL 素子の素子構成として、新たに付加する発光層と陰極間 の付着性を向上させる層(接着層)は、発光層及び陰極 に対し付着性の高い材料を用いるのが好ましい。この様 な接着層の材料として、8-ヒドロキシキノリン、又は (4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) フェニル 20 その誘導体の金属錯体を挙げることができる。具体的に は、オキシン(一般に8-キノリノールまたは8-ヒド ロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシ ノイド化合物である。このような化合物は高水準の性能 を示し、容易に薄膜形態に成形される。オキシノイド化 合物の例は下記構造式を満たするものである。

[0027]

【化8】

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} z \\ y \end{pmatrix} \\ y \end{pmatrix}$$

キノリノール) アルミニウム, ピス (8-キノリノー ル) マグネシウム、ピス (ベンゾー8-キノリノール) 亜鉛, ピス (2-メチル-8-キノリラート) アルミニ ウムオキシド,トリス(8-キノリノール)インジウ ム、トリス(5-メチル-8-キノリノール)アルミニ ウム、8-キノリノールリチウム、トリス(5-クロロ -8-キノリノール) ガリウム, ピス (5-クロロ-8 ーキノリノール) カルシウム、5、7ージクロルー8-の土類金属である。一般に有用なキレート化合物である 40 キノリノールアルミニウム,トリス(5,7-ジプロモ -8-ヒドロキシキノリノール) アルミニウム等があ る。また、上記接着層の厚さは、上記発光層の厚さより 薄いことが必要であり、好ましくは1~50nm、特に 好ましくは5~30nmがよい。この様に膜厚を制限す るのは、発光色を青系統に維持するためである。

> 【0030】この接着層の作製法は、例えば、スピンコ ート法、キャスト法、蒸着法等がある。好ましくは、前 記、発光層及び正孔注入層と同様、蒸着法が好ましい。 ここで、上記発光層に用いられる化合物の例を以下に示

16

[0031]

$$C = C H - C H = C$$

[0032]

17

$$C = C H - C H = C H$$

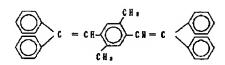
i-Pr : イソプロビル基

$$\begin{array}{c}
C \\
C \\
C \\
H
\end{array},
C \\
C \\
C \\
H
\end{array},
C \\
C \\
C \\
H
\end{array},$$

$$C = C H$$

[0033]

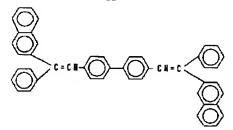
19



[0034] [化12]

30

21



【0035】 【化13】

H, C — C = C H - C H - C H,

[0036]

【化14】

26

[0037]

H, C 
$$CH$$
,  $CH$ ,

[0038]

【化16】

$$H \circ C \longrightarrow C H \circ C$$

[0039]

【化17】

[0040]

【化18】

[0041]

【実施例】次に、本発明を参考例、実施例及び比較例に よりさらに詳しく説明する。

#### 参考例1

[4, 4'-ビス(2, 2'-ジフェニルビニル)ピフ ェニルの製法〕

#### ①アリーレン基含有リン化合物の製造

4, 4'ーピス(プロモメチル)ピフェニル9.0gと亜 で、温度140℃で6時間加熱攪拌を行った。その後、 過剰の亜リン酸トリエチル及び副生した臭化エチルを**減** 圧留去した。一晩放置後、白色結晶9.5g(収率80 %)を得た。このものの分析結果等は、以下の通りであ\* \*る。

融点:97.0~100.0℃

プロトン核磁気共鳴〔¹H-NMR (CDC1』)〕に よる測定:

δ=7.3~8.4ppm (m;8H, ピフェニレン環-H)  $\delta = 4.1$  ppm (d: 4H, J = 2.0 Hz( $^{3.1}$  P  $^{-1}$  H $^{2.0}$  H $^{2.0}$ プリング) P-CH2

 $\delta = 3.7 ppm$  (q;8H,エトキシ基メチレン-CH<sub>2</sub>) リン酸トリエチル11gを、アルゴン気流下オイルバス 20  $\delta=1.0$  ppm (t; 12H, エトキシ基メチル $-CH_2$ ) 以上の結果から、上述の生成物は、下記式 [0042]

【化19】

【0043】で表わされるアリーレン基含有リン化合物 (ホスホネート: Mw=454.5) であることが確認さ れた。

【0044】②芳香族ジメチリディン化合物の製造 上記参考例1①で得られたホスホネート4.5 gとベンゾ フェノン5.5gを、ジメチルスルホキシド100ミリリ ットルに溶解し、これにカリウム-t-プトキシド2.2 gを加え、アルゴン気流下、室温で4時間攪拌した後、 一晩放置した。得られた混合物にメタノール100ミリ リットルを加え、析出した結晶を濾過した。濾過生成物 を水100ミリリットルで3回、続いてメタノール10 0ミリリットルで3回充分に洗浄し、カラム精製を行 い、黄橙色粉末2.0gを得た(収率26%)。このもの 40 の分析結果等は、以下の通りである。

融点: 204.5~206.5℃

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)による測定:

δ=6.7~7.3ppm (m;30H,末端フェニル環-H, 中心ピフェニレン及びメチリディン =C=CH **—**)

元素分析値:組成式C10 H20 として以下の通りである。 なお括弧内は理論値である。

C: 94. 23% (94. 08%) H: 5.84% (5.92%) N: 0.00% ( 0%)

また、赤外線(IR)吸収スペクトル(KBr錠剤法) 30 は、以下の通りである。

νc=c 1520, 1620 c m<sup>-1</sup>

また、マススペクトルより目的物の分子イオンピークm /2=510が検出された。以上のことより、上記生成 物である淡黄色粉末は、下記式

[0045]

【化20】

【0046】で表わされる4,4'-ピス(2,2'-ジフェニルビニル) ビフェニルであることが確認され た。

【0047】参考例2

[4, 4'-ビス(2, 2'-ジ(4-t-プチルフェ ニル) ビニル) ピフェニルの製法]

①アリーレン基含有リン化合物の製造

参考例1①と同じである。

50 ②芳香族ジメチリディン化合物の製造

上記参考例2①で得られたホスホネート1.8gと4. 4'ージーtープチルペンソフェノン2.4gを、ジメチ ルスルホキシド100ミリリットルに溶解し、これにカ リウムー t - プトキシド1.0 gを加え、アルゴン気流 下、室温で4時間撹拌した後、一晩放置した。得られた 混合物にメタノール100ミリリットルを加え、析出し た結晶を濾過した。濾過生成物を水100ミリリットル で3回、続いてメタノール100ミリリットルで3回充 分に洗浄し、カラム精製を行い、淡黄色粉末1.0gを得 りである。

融点: 293.0~296.0℃

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>8</sub>)

δ=7.0~7.4 ppm (m;24H, 末端フェニル環-H, 中心ピフェニレン-H)

 $\delta = 6.9 \text{ ppm}$ 

(s;2H,メチリディン = C=

CH-)

(s;36H, tープチル基 -C  $\delta = 1.3 \text{ ppm}$ (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)

元素分析値:組成式 Cse He2として以下の通りであ 20 N: 0.00% る。なお括弧内は理論値である。

C: 91.42% (91.50%)

H: 8.45% (8.50%)

N: 0.00% ( 0%)

また、赤外線 (IR) 吸収スペクトル (KBr錠剤法) は、以下の通りである。

1520, Vc-c 1610cm<sup>-1</sup>

また、マススペクトルより目的物の分子イオンピークm /2=734が検出された。以上のことより、上記生成 物である淡黄色粉末は、下記式

[0048]

【化21】

【0049】で表わされる4、4'-ピス(2,2'-ジ(4-t-ブチルフェニル) ピニル) ピフェニルであ 40 ることが確認された。

[0050] 参考例3

〔4, 4'-ビス(2-(4-t-プチルフェニル)-2-フェニルビニル) ピフェニルの製法]

①アリーレン基含有リン化合物の製造

参考例1①と同じである。

②芳香族ジメチリディン化合物の製造

上記参考例3①で得られたホスホネート3.0gと4-t ープチルペンゾフェノン4.1gを、ジメチルスルホキシ

プトキシド1.5gを加え、アルゴン気流下、室温で4時 間攪拌した後、一晩放置した。得られた混合物にメタノ ール100ミリリットルを加え、析出した結晶を濾過し た。濾過生成物を水100ミリリットルで3回、続いて メタノール100ミリリットルで3回充分に洗浄し、カ ラム精製を行い、淡黄色粉末1.8gを得た(収率38 %)。このものの分析結果等は、以下の通りである。

32

融点: 202.0~204.0℃

<sup>1</sup>H-NMR (CDC l<sub>3</sub>)

た(収率35%)。このものの分析結果等は、以下の通 10 δ=7.0~7.4ppm (m;26H,末端フェニル環ー H、中心ピフェニレンーH)

 $\delta = 6.9 \text{ ppm}$ 

(s; 2H, メチリディン = C=

CH-)

 $\delta = 1.3 \text{ pp}$ (s;18H, t-プチル基 -C (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)

元素分析値:組成式 C48 H46 として以下の通りであ る。なお括弧内は理論値である。

C: 92.38% (92.56%)

H: 7.18% (7.44%)

( 0%)

また、赤外線(IR)吸収スペクトル(KBr錠剤法) は、以下の通りである。

1520. 1610 cm<sup>-1</sup>

また、マススペクトルより目的物の分子イオンピークm /2=622が検出された。以上のことより、上記生成 物である黄橙色粉末は、下記式

[0051]

【化22】

30

t - Bu

【0052】で表わされる4、4'-ピス(2-(4t ープチルフェニル)-2-フェニルピニル)ピフェニ ルであることが確認された。

【0053】参考例4

(4, 4'-ピス(2, 2'-ジ-pトリルピニル)ピ フェニルの製法)

①アリーレン基含有リン化合物の製造 参考例1①と同じである。

②芳香族ジメチリディン化合物の製造

上記参考例4①で得られたホスホネート4.0gと4. 4'ージメチルペンゾフェノン5.0gを、テトラヒドロ フラン60ミリリットルに溶解し、カリウムーtープト キシド2.0gを加え、アルゴン気流下、還流攪拌した 後、一晩放置した。得られた混合物の溶媒を留去した 後、メタノール200ミリリットルを加え、折出した結 ド100ミリリットルに溶解し、これにカリウム-t- 50 晶を濾過した。次いで、濾過生成物を水100ミリリッ

トルで3回、続いてメタノール100ミリリットルで3 回充分に洗浄し、ペンゼンにて再結晶したところ、淡黄 色粉末1.0gが得られた(収率22%)。このものの融 点は153~155℃であった。またこの粉末の ¹H-NMR分析結果は以下の通りである。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)

δ=6.3~7.3ppm (m;26H, 芳香環-H及びメチ リディン CH=C-)

 $\delta = 1.0 \sim 2.0 ppm$  (s; 12H, p-トリルメチル基  $-CH_{3}$ )

さらに元素分析結果は、組成式CaaHsaとして以下の通 りである。なお括弧内は理論値である。

また、赤外線(IR)吸収スペクトル(KBr錠剤法) は、以下の通りである。

34

νc-c 1520, 1610 c m<sup>-1</sup>

また、マススペクトルより、目的物の分子イオンピーク m/Z=566が検出された。以上のことより、上記生 成物である淡黄色粉末は、下記式

10 [0054] 【化23】

$$H \cdot C \longrightarrow C = C H \longrightarrow C H = C \longrightarrow C H$$

【0055】で表わされる4、4'-ピス(2、2'-ジー p トリルビニル) ピフェニルであることが確認され た。

【0056】参考例5

〔4, 4'-ビス(2, 2'-ジーp-メトキシフェニ ルビニル)ピフェニルの製法〕

①アリーレン基含有リン化合物の製造

参考例1①と同じである。

# ②芳香族ジメチリディン化合物の製造

上記参考例5①で得られたホスホネート3.0gと4. 4'-ジーメトキシベンゾフェノン4.8gを、ジメチル スルホキシド100ミリリットルに溶解し、これにカリ ウムー tープトキシド1.5 gを加え、アルゴン気流下、 室温で4時間攪拌した後、一晩放置した。得られた混合 30 物にメタノール100ミリリットルを加え、析出した結 晶を濾過した。濾過生成物を水100ミリリットルで3 回、続いてメタノール100ミリリットルで3回充分に 洗浄し、カラム精製し、黄緑色粉末1.1gを得た(収率 26%)。このものの分析結果等は、以下の通りであ る。

融点: 218~218.5℃ <sup>1</sup>H-NMR (CDC l<sub>3</sub>)

δ=6.7~7.3ppm (m;26H,末端フェニル環-**—**)

 $\delta = 3.8 \text{ ppm}$ (s;12H,末端メトキシ-OC H<sub>3</sub> )

元素分析値:組成式 C44 Hs8O4 として以下の通りで ある。なお括弧内は理論値である。

C: 83.51% (83.78%)

H: 5.89% (6.07%)

N: 0.00% ( 0%)

また、赤外線 (IR) 吸収スペクトル (KBr錠剤法) は、以下の通りである。

1520,  $1620 \, \text{cm}^{-1}$ Vc.c

また、マススペクトルより目的物の分子イオンピークm **/2=630が検出された。以上のことより、上記生成** 

20 物である黄緑色粉末は、下記式

[0057]

【化24】

【0058】で表わされる4、4'-ピス(2、2'-ジーp-メトキシフェニルビニル) ピフェニルであるこ とが確認された。

【0059】参考例6

[3, 3'-ジメチル-4, 4'-ピス(2, 2'-ジ フェニルビニル)ビフェニルの製法〕

①アリーレン基含有リン化合物の製造

3, 3'ージメチルー4, 4'ービス(プロモメチル) ピフェニル12gと亜リン酸トリエチル12gを、アル ゴン気流下オイルパスで、温度130℃で6時間加熱攪 **拌を行った。その後、過剰の亜リン酸トリエチル及び副** H, 中心ピフェニレン-H, メチリディン = C = CH 40 生した臭化エチルを減圧留去した。一晩放置後、得られ た白色結晶を、ペンゼンーヘキサンより再結晶し、白色 結晶15.2g (収率97%) を得た。このものの分析結 果等は、以下の通りである。

融点:90.5~91.5℃

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)

δ=7.2 ppm (s;6H, ピフェニル環-H)

 $\delta = 3.1$  ppm (d; 4H, J = 20 Hz( $^{31}$ P $- {}^{1}$ H力ッ プリング) P-CH<sub>2</sub>)

 $\delta = 4.0$  ppm (q;8H,エトキシ基メチレン-C 50 H<sub>2</sub>)

 $\delta=1.2$  ppm (t; 12H, エトキシ基メチル-CH<sub>1</sub>)

δ=2.5ppm (s;6H, ピフェニル環のメチルーCH<sub>3</sub>)

以上の結果から、上述の生成物は、下記式で表わされる\*

\*アリーレン基合有リン化合物(ホスホネート)であることが確認された。

36

[0060]

【化25】

【0061】②芳香族ジメチリディン化合物の製造

上記参考例 6 ①で得られたホスホネート0.75gとベンプフェノン0.6gを、ジメチルスルホキシド100ミリリットルに溶解し、これにカリウムーtーブトキシド0.35gを加え、アルゴン気流下、室温で4時間攪拌した後、一晩放置した。得られた混合物にメタノール100ミリリットルを加え、析出した結晶を濾過した。濾過生成物を水100ミリリットルで3回、続いてメタノール100ミリリットルで3回充分に洗浄し、カラム精製を行い、淡黄色粉末0.45gを得た(収率54%)。このものの分析結果等は、以下の通りである。

融点: 201.8~202.8℃

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>3</sub>)

δ=6.9~7.3 ppm (m; 26H, 末端フェニル環-H, 中心ピフェニレン-H)

 $\delta$  = 6.8 ppm (s; 2 H, メチリディン = C =

CH-)

δ=2.2ppm (s;6H,中心ピフェニレン-C H<sub>1</sub>)

元素分析値:組成式 C42 H34 として以下の通りである。なお括弧内は理論値である。

C: 93. 54% (93. 64%)

10%H: 6.22% (6.36%)

N: 0.00% ( 0%)

また、赤外線 (IR) 吸収スペクトル (KBr 錠剤法) は、以下の通りである。

 $v_{c-c}$  1520, 1610 c m<sup>-1</sup>

また、マススペクトルより目的物の分子イオンピークm/Z=538が検出された。以上のことより、上記生成物である淡黄色粉末は、下記式

[0062]

【化26】

20 C=CH-O-CH=C

【0063】で表わされる3,3'-ジメチル-4,4'-ピス(2,2'-ジフェニルピニル)ピフェニルであることが確認された。

【0064】参考例7①

[0065]

30 【化27】

(Mw=1062)(Cs2Hs2O) の合成

[0066]

40 [化28]

(分子量 346)

\*NMRは以下の通りである。
 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)
 δ = 6.8~7.4ppm (m; 19H, 芳香環-H及びメチリディン-CH=C=)
 δ = 2.3ppm (s; 3H, メチル基 - CH<sub>3</sub>)
 [0068] ②
 [0069]

(Mw 425)

る。
<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  = 7.6 ~ 6.9 ppm (m; 19H, 芳香環-H及びメチリディン-CH=C=)  $\delta$  = 4.5 ppm (s; 2H, プロモメチル-CH<sub>2</sub> Br)

[0071] ③
[0072]
[化30]

(Mw 482)

【0073】上記参考例7②で得られた化合物5.3g( 0.0125モル) に亜リン酸トリエチル13.0g(0.0 79モル)を加え、アルゴンガス雰囲気下、110℃で 6時間加熱攪拌を行った。一晩放置後、過剰の亜リン酸 トリエチルを減圧留去し、黄色ペースト状の化合物を得 た。これをシリカゲルカラム精製(溶媒:初め塩化メチ レンを用い、次に塩化メチレン:アセトン=1:1(容 量比)に変えた。)を行い、淡黄色粉末6.0g(定量 20 的) を得た。この化合物の融点は62~64℃であっ た。またこの化合物・H-NMRは以下の通りである。 'H-NMR (CDC1<sub>3</sub>)

δ=7.0~7.4ppm (m; 18H, 芳香環-H)  $\delta = 6.9 \text{ppm}$  (s; 1H,  $\forall \text{flf} \text{rv} - \text{CH} = \text{C} =$ 

)  $\delta = 4.0$  ppm (q:4H,エトキシ基 - CH<sub>2</sub>-)  $\delta = 3.1 \text{ ppm}$  (d; 2 H,  $-CH_2 - P$  J =  $16H_2$ ) δ=1.3ppm (t;6H, エトキシ基 -CH<sub>2</sub>) ④ 【0074】上記参考例5①で得られたホスホネート3. 30 N: 0.00%( 8g(0.0093モル)をアルゴンガス気流下、ジメチ ルスルホキシド150ミリリットルへ懸濁させ、これに 前記参考例73で得られた化合物(ジケトン)2.0g( 0.0049モル) とカリウムーtープトキシド1.2g( 0.010モル)を加えた。溶液は赤茶色懸濁液を呈し、 室温で6時間攪拌した。一晩放置後、溶媒を留去した 後、反応混合物にメタノール700ミリリットルを投入\*

\*し、析出した淡黄色粉末を濾取した。これをシリカゲル カラム (溶媒: CH2 Cl2, 直径40mm×長さ230mm) に て精製し、0.9 (収率20%)のアモルファス状晶を得 た。DSC測定よりこのもののTgは91.7℃であっ た。なお、この化合物の融点は203.0~204.0℃で あった。また、生成物の 1H-NMRは以下の通りであ った。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta=6.8\sim7.9$  ppm (m;56H, 芳香環及びメチリデ ィン-CH=C=)

 $\delta = 2.5$ ppm (s, 6H, メチル基-CH<sub>3</sub>) また直導マススペクトル(MS)より、目的物の分子イ オンピークm/2=1062のみが検出された。更に、 元素分析結果は組成式としてCer Her Oとして以下の通 りである。なお、括弧内は理論値である。

C: 92. 31% (92. 62%)

H: 5.41% (5.88%)

0%)

また、赤外線(IR)吸収スペクトル(KBr錠剤法) は、以下の通りである。

 $\nu_{c-c}$  1520. 1610 cm<sup>-1</sup> 以上のことより、上記化合物は下記式

[0075]

【化31】

【0076】で表わされる化合物であることが確認され た。

# 【0077】実施例1

25mm×75mm×1,1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に

い、次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナシ ョナル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支 持基板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基 板ホルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ボートに N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジ フェニル〔1, 1'ーピフェニル〕-4, 4'ージアミ (7.50) でいた、これ、アンス には、 (5.00) では、 (5.00) では、 (5.00) では、 (5.00) できる。 (5.00

ボートに4, 4'ーピス(2, 2'ージフェニルビニ ル) ピフェニル (DPVBi, イオン化エネルギー: 5. 9 e V) を 2 0 0 m g 入れて真空槽を 1×10<sup>-4</sup> P aまで減圧した。その後TPD入りの前記ポートを21 5~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速度0.1~0.3 nm/sで透明支持基板上に蒸着して、膜厚60nmの 正孔注入層を製膜させた。この時の基板温度は室温であ った。これを真空槽より取り出すことなく、正孔注入層 の上に、もう一つのポートよりDPVBiを発光層とし て40 n m積層蒸着した。蒸着条件はボート温度が24 10 0℃で蒸着速度は0.1~0.3 nm/s、基板温度は室温 であった。これ真空槽より取り出し、上記発光層の上に ステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホル ダーに固定した。次にモリブデン製ポートにトリス(8 ーキノリノール) アルミニウム (Alas, イオン化工 ネルギー:5.6 e V) を200mg入れて真空槽に装着 した。さらに、モリブデン製の抵抗加熱ポートにマグネ シウムリポン1gを入れ、また違うタングステン製パス ケットに銀ワイヤーを500mg入れ蒸着した。その 後、真空槽を1×10<sup>-1</sup>Paまで減圧してから、Alq 20 』の入ったポートを230℃まで加熱し、A1q』を0. 01~0.03nm/sの蒸着速度で20nm蒸着した。 さらに、銀を0.1 nm/sの蒸着速度で同時に抵抗加熱 法により、もう一方のモリプデンポートからマグネシウ ムを1.4 nm/sの蒸着速度で蒸着し始めた。上記条件 でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光層の上に15 0 n m積層蒸着し、対向電極とした。

# 【0078】実施例2

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO 持基板とした。この基板をイソプロビルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ポートにN. N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニル〔1, 1'ーピフェニル〕-4, 4'ージアミン (TPD) を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに 4, 4'-ピス (4-t-プチルフェニルピニ 40 ル) ピフェニル (DTBPVBi, イオン化エネルギ ー:5.9eV)を200mg入れて真空槽を1×10<sup>-4</sup> Paまで減圧した。その後TPD入りの前記ボートを2 15~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速度0.1~0. 3 nm/sで透明支持基板上に蒸着して、膜厚60nm の正孔注入層を製膜させた。この時の基板温度は室温で あった。これを真空槽より取り出すことなく、正孔注入 層の上に、もう一つのポートよりDTBPVBiを発光 層として40mm積層蒸着した。蒸着条件はボート温度

は室温であった。これ真空槽より取り出し、上記発光層 の上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基 板ホルダーに固定した。次にモリプデン製ポートにトリ ス (8-キノリノール) アルミニウム (Alq:) を2 00mg入れて真空槽に装着した。さらに、モリブデン 製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、 また違うタングステン製パスケットに銀ワイヤーを50 0 m g 入れ蒸着した。その後、真空槽を1×10-1P a まで滅圧してから、Alq:の入ったポートを230℃ まで加熱し、Alqaを0.01~0.03nm/sの蒸着 速度で20nm蒸着した。さらに、銀を0.1nm/sの 蒸着速度で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリブ デンポートからマグネシウムを1.4 nm/s の蒸着速度 で蒸着し始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金 属電極を発光層の上に150mm積層蒸着し、対向電極

42

#### 【0079】実施例3

とした。

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリプデン製の抵抗加熱ポートにN. N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニル〔1, 1'ーピフェニル〕-4, 4'ージアミン (TPD)を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに4, 4'-ピス〔2-(4-t-ブチルフェニ を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 30 ル)-2-ビフェニルビニル] ピフェニル(TBPVB i, イオン化エネルギー: 5.85eV) を200mg入 れて真空槽を1×10-4Paまで減圧した。その後TP D入りの前記ポートを215~220℃まで加熱し、T PDを蒸着速度0.1~0.3 nm/sで透明支持基板上に 蒸着して、膜厚60nmの正孔注入層を製膜させた。こ の時の基板温度は室温であった。これを真空槽より取り 出すことなく、正孔注入層の上に、もう一つのポートよ りTBPVBiを発光層として40nm積層蒸着した。 蒸着条件はボート温度が280℃で蒸着速度は0.1~0. 3 nm/s、基板温度は室温であった。これ真空槽より 取り出し、上記発光層の上にステンレススチール製のマ スクを設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリ プデン製ポートにトリス (8-キノリノール) アルミニ ウム(Alqs)を200mg入れて真空槽に装着し た。さらに、モリプデン製の抵抗加熱ポートにマグネシ ウムリポン1gを入れ、また違うタングステン製バスケ ットに銀ワイヤーを500mg入れ蒸着した。その後、 真空槽を1×10~10mまで減圧してから、Alaaの 入ったボートを230℃まで加熱し、Ala。を0.01 が330℃で蒸着速度は0.1~0.3 n m/s、基板温度 50 ~0.03 n m/s の蒸着速度で20 n m蒸着した。さら

に、銀を0.1 nm/sの蒸着速度で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリプデンポートからマグネシウムを1.4 nm/sの蒸着速度で蒸着し始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光層の上に150 nm積層蒸着し、対向電極とした。

# 【0080】 実施例4

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 **持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に** て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 10 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ボートにN, N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニル [1, 1'-ピフェニル] -4, 4'-ジアミン (TPD)を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに4,4'-ピス(2,2-ジ-p-トリピニル) ピフェニル (DTVBi, イオン化エネルギー: 5.85 eV)を200mg入れて真空槽を1×10<sup>-1</sup>Paまで 20 滅圧した。その後TPD入りの前記ポートを215~2 20℃まで加熱し、TPDを蒸着速度0.1~0.3 nm/ s で透明支持基板上に蒸着して、膜厚60nmの正孔注 入層を製膜させた。この時の基板温度は室温であった。 これを真空槽より取り出すことなく、正孔注入層の上 に、もう一つのポートよりDTVBIを発光層として4 0 n m積層蒸着した。蒸着条件はポート温度が275℃ で蒸着速度は0.1~0.3 nm/s、基板温度は室温であ った。これ真空槽より取り出し、上記発光層の上にステ ンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダー に固定した。次にモリプデン製ポートにトリス(8-キ ノリノール) アルミニウム (Alqa) を200mg入 れて真空槽に装着した。さらに、モリブデン製の抵抗加 熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、また違うタ ングステン製パスケットに銀ワイヤーを500mg入れ 蒸着した。その後、真空槽を1×10-4Paまで減圧し てから、Alq:の入ったポートを230℃まで加熱 し、A1 q3 を0.01~0.03 nm/sの蒸着速度で2 0 nm蒸着した。さらに、銀を0.1 nm/sの蒸着速度 で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリプデンボー 40 トからマグネシウムを1.4 nm/s の蒸着速度で蒸着し 始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を 発光層の上に150mm積層蒸着し、対向電極とした。

#### 【0081】実施例5

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO ートに3,3'ージメチルー4,4'ービス(2,2ーを蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 ジフェニルビニル)ビフェニル(DMDPVBi,イオン化エネルギー:5.85eV)を200mg入れて真空 情を1×10<sup>-1</sup>Paまで減圧した。その後TPD入りの次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ が記ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 50 着速度0.1~0.3nm/sで透明支持基板上に蒸着し

板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ボートにN,N'ーピス(3-メチルフェニル)-N,N'ージフェニル (1,1'ーピフェニル)-4,4'ージアミン(TPD)を200mg入れ、また違うモリブデン製ポートに4,4'ーピス(2,2-ジーp-メトキシフェール/アン

ートに4, 4'-ピス(2, 2-ジ-p-メトキシフェ ニルビニル) ピフェニル (DMVBI, イオン化エネル ギー:5.85eV) を200mg入れて真空槽を1×1 0-4 Paまで減圧した。その後TPD入りの前記ポート を215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速度0.1 ~0.3 nm/s で透明支持基板上に蒸着して、膜厚60 nmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温度は室 温であった。これを真空槽より取り出すことなく、正孔 注入層の上に、もう一つのボートよりDMVBiを発光 層として40nm積層蒸着した。蒸着条件はボート温度 が320℃で蒸着速度は0.1~0.3 n m/s、基板温度 は室温であった。これ真空槽より取り出し、上記発光層 の上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基 板ホルダーに固定した。次にモリプデン製ポートにトリ ス (8-キノリノール) アルミニウム (Alqs) を2 00mg入れて真空槽に装着した。さらに、モリブデン 製の抵抗加熱ボートにマグネシウムリボン1gを入れ、 また違うタングステン製パスケットに銀ワイヤーを50 0mg入れ蒸着した。その後、真空槽を1×10-4Pa

まで滅圧してから、Alg:の入ったポートを230℃

まで加熱し、Alga を0.01~0.03nm/sの蒸着

速度で20 nm蒸着した。さらに、銀を0.1 nm/sの

蒸着速度で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリブ

デンポートからマグネシウムを1.4 nm/s の蒸着速度

で蒸着し始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金

属電極を発光層の上に150mm積層蒸着し、対向電極

とした。 【0082】実施例6

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ボートにN, N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニル〔1,1'ーピフェニル〕-4,4'ージアミン (TPD)を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに3,3'ージメチルー4,4'ーピス(2,2-ジフェニルピニル) ピフェニル (DMDPVBi, イオ ン化エネルギー: 5.85eV) を200mg入れて真空 槽を1×10⁴Paまで減圧した。その後TPD入りの 前記ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸

て、膜厚60nmの正孔注入層を製膜させた。この時の 基板温度は室温であった。これを真空槽より取り出すこ となく、正孔注入層の上に、もう一つのポートよりDM DPVBiを発光層として40nm積層蒸着した。蒸着 条件はポート温度が305℃で蒸着速度は0.1~0.3 n m/s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り 出し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスク を設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデ ン製ポートにトリス(8-キノリノール)アルミニウム (Alq:) を200mg入れて真空槽に装着した。さ 10 らに、モリプデン製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリ ポン1 gを入れ、また違うタングステン製パスケットに 銀ワイヤーを500mg入れ蒸着した。その後、真空槽 を1×10-4Paまで減圧してから、Alqaの入った ポートを230℃まで加熱し、Alqs を0.01~0.0 3 nm/s の蒸着速度で20 nm蒸着した。さらに、銀 を0.1 nm/sの蒸着速度で同時に抵抗加熱法により、 もう一方のモリプデンポートからマグネシウムを1.4 n m/s の蒸着速度で蒸着し始めた。上記条件でマグネシ ウムと銀の混合金属電極を発光層の上に150nm積層 20 蒸着し、対向電極とした。

#### 【0083】実施例7

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリプデン製の抵抗加熱ボートにN. N' - UX (3 - XF N D L L N) - N, N' - UD Lニル〔1,1'-ピフェニル〕-4,4'-ジアミン (TPD)を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに参考例7個で得られた化合物 ((DPVTPVB i) 2 E, イオン化エネルギー: 5.8 e V) を200m g入れて真空槽を1×10⁻⁴Paまで減圧した。その後 TPD入りの前記ポートを215~220℃まで加熱 し、TPDを蒸着速度0.1~0.3 nm/s で透明支持基 板上に蒸着して、膜厚60ヵmの正孔注入層を製膜させ た。この時の基板温度は室温であった。これを真空槽よ 40 一を500mg入れ蒸着した。その後、真空槽を1×1 り取り出すことなく、正孔注入層の上に、もう一つのボ ートより (DPVTPVBI) 2 Eを発光層として40 nm積層蒸着した。蒸着条件はポート温度が225℃で 蒸着速度は0.1~0.3 nm/s、基板温度は室温であっ た。これ真空槽より取り出し、上記発光層の上にステン レススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに 固定した。次にモリプデン製ポートにトリス(8-キノ リノール)アルミニウム(Alg:)を200mg入れ て真空槽に蒸着した。さらに、モリブデン製の抵抗加熱

46

グステン製パスケットに銀ワイヤーを500mg入れ蒸 着した。その後、真空槽を1×10-4Paまで減圧して から、Alq。の入ったボートを230℃まで加熱し、 Alq』を0.01~0.03nm/sの蒸着速度で20n m蒸着した。さらに、銀を0.1 nm/sの蒸着速度で同 時に抵抗加熱法により、もう一方のモリプデンポートか らマグネシウムを1.4 nm/sの蒸着速度で蒸着し始め た。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光 層の上に150mm積層蒸着し、対向電極とした。

#### 【0084】実施例8

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリプデン製の抵抗加熱ボートにN, N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニルー (1, 1'ーピフェニル)ー4,4'ージアミン (TPD)を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに4,4'-ピス(2,2'-ジフェニルビニル) ピフェニル(DPVBi)を200mg入れて真空槽を 1×10-1Paまで減圧した。その後TPD入りの前記 ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速 度0.1~0.3 nm/sで透明支持基板上に蒸着して、膜 厚60mmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温 度は室温であった。これを真空槽より取り出すことな く、正孔注入層の上に、もう一つのポートより(DPV Bi)を発光層として40nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が240℃で蒸着速度は0.1~0.3 nm/ s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り出 し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを 設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン 製ポートにピス(8-ヒドロキシキノリノール)マグネ シウム (Mg (Ox) 2:イオン化エネルギー5.55e V) を200mg入れて真空槽に蒸着した。さらに、モ リプデン製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリボン1g を入れ、また違うタングステン製パスケットに銀ワイヤ 0-1 Paまで減圧してから、Mg (Ox) 2 の入ったボ ートを410℃まで加熱し、Mg(Ox)2を0.01~ 0.03nm/sの蒸着速度で20nm蒸着した。さら に、銀を0.1 nm/s の蒸着速度で同時に抵抗加熱法に より、もう一方のモリブデンポートからマグネシウムを 1.4 nm/s の蒸着速度で蒸着し始めた。上記条件でマ グネシウムと銀の混合金属電極を発光層の上に150n m積層蒸着し、対向電極とした。

# 【0085】 実施例 9

ボートにマグネシウムリボン1gを入れ、また違うタン 50 2.5mmimes7.5 mmimes1.1 mmのガラス基板上に1TO

を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロビルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリプデン製の抵抗加熱ボートにN、 N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニルー (1, 1'ーピフェニル) ー4, 4'ージアミン (TPD) を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ 10 ートに4,4'ーピス(2,2'ージフェニルピニル) ピフェニル (DPVBi) を200mg入れて真空槽を 1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧した。その後TPD入りの前記 ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速 度0.1~0.3 nm/sで透明支持基板上に蒸着して、膜 厚60nmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温 度は室温であった。これを真空槽より取り出すことな く、正孔注入層の上に、もう一つのポートより(DPV Bi) を発光層として40nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が240℃で蒸着速度は0.1~0.3 nm/ 20 s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り出 し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを 設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン 製ポートにピス (8~ヒドロキシキノリノール) 銅 (C u q2:イオン化エネルギー5.45eV) を200mg 入れて真空槽に蒸着した。さらに、モリプデン製の抵抗 加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、また違う タングステン製パスケットに銀ワイヤーを500mg入 れ蒸着した。その後、真空槽を1×10-1Paまで減圧 してから、Cuq₂の入ったボートを480℃まで加熱 し、Cuqz を0.05~0.1 nm/s の蒸着速度で20 nm蒸着した。さらに、銀を0.1 nm/sの蒸着速度で 同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリプデンポート からマグネシウムを1.4 nm/s の蒸着速度で蒸着し始 めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発 光層の上に150nm積層蒸着し、対向電極とした。

# 【0086】実施例10

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100 nmの厚さで製膜したものを透明支 て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリプテン製の抵抗加熱ボートにN, ニルー (1, 1'ーピフェニル) ー4, 4'ージアミン (TPD) を200mg入れ、また違うモリプデン製ボ ートに4,4'ーピス(2,2'ージフェニルビニル)

1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧した。その後TPD入りの前記 ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速 度0.1~0.3 nm/s で透明支持基板上に蒸着して、膜 厚60mmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温 度は室温であった。これを真空槽より取り出すことな く、正孔注入層の上に、もう一つのポートより(DPV Bi)を発光層として40nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が240℃で蒸着速度は0.1~0.3 nm/ s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り出 し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを 設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン 製ポートにピス (8-ヒドロキシキノリノール) 鉛 (P b q2:イオン化エネルギー5.45eV)を200mg 入れて真空槽に蒸着した。さらに、モリブデン製の抵抗 加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、また違う タングステン製パスケットに銀ワイヤーを500mg入 れ蒸着した。その後、真空槽を1×10-4Paまで減圧 してから、Pbg2の入ったボートを290℃まで加熱 し、Pbaz を0.01~0.03 nm/sの蒸着速度で2

0 n m 蒸着した。さらに、銀を0.1 n m/s の蒸着速度

で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリブデンボー

トからマグネシウムを1.4 nm/sの蒸着速度で蒸着し

始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電板を

発光層の上に150nm積層蒸着し、対向電極とした。

48

#### 【0087】実施例11

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ポートにN. N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニルー(1,1'-ピフェニル)-4,4'-ジアミン (TPD) を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに4、4'ーピス(2、2'ージフェニルビニル) ピフェニル (DPVBi) を200mg入れて真空槽を 1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧した。その後TPD入りの前記 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に 40 ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速 度0.1~0.3 nm/s で透明支持基板上に蒸着して、膜 厚60mmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温 度は室温であった。これを真空槽より取り出すことな く、正孔注入層の上に、もう一つのポートより (DPV Bi)を発光層として40nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が240℃で蒸着速度は0.1~0.3 nm/ s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り出 し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを 設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン ピフェニル (DPVBi) を200mg入れて真空槽を 50 製ポートにトリス (8-ヒドロキシキノリノール) ガリ

ウム (Gag::イオン化エネルギー5.5eV) を20 0mg入れて真空槽に蒸着した。さらに、モリブデン製 の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、ま た違うタングステン製パスケットに銀ワイヤーを500 mg入れ蒸着した。その後、真空槽を $1 \times 10^{-4}$  Paま で減圧してから、Gaqi の入ったポートを290℃ま で加熱し、Gag』を0.01~0.03 nm/sの蒸着速 度で20nm蒸着した。さらに、銀を0.1nm/sの蒸 着速度で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリブデ ンポートからマグネシウムを1.4 nm/s の蒸着速度で 10 蒸着し始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属 電極を発光層の上に150mm積層蒸着し、対向電極と した。

#### 【0088】実施例12

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 20 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリプデン製の抵抗加熱ボートにN。 N'-ビス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニルー (1, 1'ーピフェニル) -4, 4'ージアミン (TPD) を200mg入れ、また違うモリプデン製ポ ートに4,4'-ビス(2,2'-ジフェニルビニル) ピフェニル (DPVBi) を200mg入れて真空槽を 1×10-1Paまで減圧した。その後TPD入りの前記 ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速 度0.1~0.3 nm/s で透明支持基板上に蒸着して、膜 30 厚60mmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温 度は室温であった。これを真空槽より取り出すことな く、正孔注入層の上に、もう一つのポートより(DPV B1)を発光層として40nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が240℃で蒸着速度は0.1~0.3 nm/ s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り出 し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを 設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン 製ポートにトリス (8-ヒドロキシキノリノール) イン ジュウム (Inqa:イオン化エネルギー5.5eV)を 40 200mg入れて真空槽に蒸着した。さらに、モリブデ ン製の抵抗加熱ボートにマグネシウムリボン1gを入 れ、また違うタングステン製パスケットに銀ワイヤーを 500mg入れ蒸着した。その後、真空槽を1×10-4 Paまで滅圧してから、Inq,の入ったボートを31 5℃まで加熱し、Inqsを0.01~0.03nm/sの 蒸着速度で20nm蒸着した。さらに、銀を0.1nm/ s の蒸着速度で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモ リプデンポートからマグネシウムを1.4 nm/s の蒸着 速度で蒸着し始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混 50 ルダーに固定しモリブデン製の抵抗加熱ポートにN,

50 合金属電極を発光層の上に150mm積層蒸着し、対向 電極とした。

#### 【0089】実施例13

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ ルダーに固定しモリプデン製の抵抗加熱ボートにN. N'-ピス(3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェ ニルー (1, 1'ーピフェニル) -4, 4'ージアミン (TPD)を200mg入れ、また違うモリプデン製ボ ートに4,4'ーピス(2,2'ージフェニルピニル) ピフェニル (DPVBi) を200mg入れて真空槽を 1×10-4Paまで減圧した。その後TPD入りの前記 ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速 度0.1~0.3 nm/sで透明支持基板上に蒸着して、膜 厚60nmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温 度は室温であった。これを真空槽より取り出すことな く、正孔注人層の上に、もう一つのポートより(DPV Bi)を発光層として40nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が240℃で蒸着速度は0.1~0.3nm/ s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り出 し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを 設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン 製ポートにトリス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリ ノール) アルミニウム (A1 (mq) 3: イオン化エネ ルギー5.55eV)を200mg入れて真空槽に蒸着し た。さらに、モリプデン製の抵抗加熱ポートにマグネシ ウムリポン1gを入れ、また違うタングステン製パスケ ットに銀ワイヤーを500mg入れ蒸着した。その後、 真空槽を1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧してから、A1 (m q)sの入ったポートを300℃まで加熱し、A1 (m q)。 を0.01~0.03nm/sの蒸着速度で20nm 蒸着した。さらに、銀を0.1 nm/sの蒸着速度で同時 に抵抗加熱法により、もう一方のモリプデンボートから マグネシウムを1.4mm/sの蒸着速度で蒸着し始め た。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光 層の上に150nm積層蒸着し、対向電極とした。

# 【0090】実施例14

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にITO を蒸着法にて100nmの厚さで製膜したものを透明支 持基板とした。この基板をイソプロピルアルコール中に て5分間、さらに純水中にて5分間超音波洗浄を行ない 次いでUVオゾン洗浄を(株)サムコインターナショナ ル研究所製の装置にて10分間行った。この透明支持基 板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホ

N'-ピス(3-メチルフェニル)-N. N'-ジフェ ニルー (1, 1'ーピフェニル)ー4,4'ージアミン (TPD)を200mg入れ、また違うモリブデン製ポ ートに4,4'ーピス(2,2'ージフェニルピニル) ピフェニル (DPVBi) を200mg入れて真空槽を 1×10-4Paまで減圧した。その後TPD入りの前記 ポートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速 度0.1~0.3 nm/sで透明支持基板上に蒸着して、膜 厚60nmの正孔注入層を製膜させた。この時の基板温 度は室温であった。これを真空槽より取り出すことな 10 く、正孔注入層の上に、もう一つのポートより(DPV Bi)を発光層として40nm積層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が240℃で蒸着速度は0.1~0.3 nm/ s、基板温度は室温であった。これ真空槽より取り出 し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを 設置し、再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン 製ポートにトリス (2-メチル-8-ヒドロキシキノリ ノール) インジウム (In (mq): :イオン化エネル ギー5.5 e V)を200mg入れて真空槽に蒸着した。 さらに、モリブデン製の抵抗加熱ボートにマグネシウム 20 リポン1gを入れ、また違うタングステン製パスケット

52

に銀ワイヤーを500mg入れ蒸着した。その後、真空橋を $1\times10^{-4}$ Paまで減圧してから、In(mq)3の入ったポートを315℃まで加熱し、In(mq)3を $0.01\sim0.03$ nm/sの蒸着速度で20nm蒸着した。さらに、銀を0.1nm/sの蒸着速度で同時に抵抗加熱法により、もう一方のモリブデンボートからマグネシウムを1.4nm/sの蒸着速度で蒸着し始めた。上記条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光層の上に150nm積層蒸着し、対向電極とした。

#### 10 【0091】比較例1~8

一度真空層から取り出し、再度、それぞれマグネシウムと銀のボートとともに真空層内に設置し、実施例1と同じ条件でマグネシウムと銀の混合金属電極を蒸着したこと以外は、実施例1と同様にEL素子を作製した。

【0092】比較例9

発光層30 nm,接着層30 nmとしたこと以外は、実施例2と同様にEL素子を作製した。初期特性は第1表に示す通りであった。

[0093]

20 【表1】

第1表

	発光色	均一性	効率 (lm/W)
実施例 1	青	0	0. 8
実施例 2	*	0	0. 7
実施例3	#	0	0. 7
実施例4	滑	0	0. 7
実施例 5	青	0	0. 4
実施例 6	青	0	0. 6
実施例 7	青緑	0	0. 4
実施例 8	Ħ	0	0. 4
実施例 9	Ħ	0	0. 5
実施例10	Ħ	0	0. 3
実施例11	Ħ	0	0. 8
実施例12	Ħ	0	1. 5
実施例13	Ħ	0	0. 5
実施例14	青	0	0.8.
比较例1	青	×	0. 1
比較例 2	青	×	0.4
比較例3	*	×	0. 5
比較例 4	青	×	0.4
比較例 5	Ħ	×	0. 0 1
比較例6	#	×	0.6
比較例7	青緑	×	0.01
比較例8	Ħ	×	0. 1
比較例 9	青緑	0	0. 3

【0094】均一性:素子を100cd・m<sup>-2</sup>の輝度に発光させ、輝度計(CS-100, ミノルタカメラ(株)製)を用いて発光面を観察し、以下のように評価した。

imes:観察領域に、直径 $10\mu$ m以上の無発光領域、若しくは色むらがある。

 $\bigcirc$ :観察領域が均一発光(直径  $10~\mu$  m以上の無発光領域もしくは色むらなし)である。

効率:素子を $100cd\cdot m^{-2}$ の輝度に発光させたときの変換効率を示す。

この評価を行った後、大気中にて、それらの素子に、I TOを陽極、金属電極を陰極として、直流電界を $0\,V/c\,m$ から $1.\,3\times10^6\,V/c\,m$ まで $4.\,2\times10^4\,V/c\,m$ 間隔で $2\,$ 秒ずつ印加し、電圧電流特性を測定しながら、エージングを行った。さらに、窒素中にて、初期輝度 $1\,0\,0\,c\,d\cdot m^{-2}$ からエージングを $1\,0\,$ 分間行った。  $50\,$ 

このように処理した素子を、窒素中にて、直流電流駆動にて、初期輝度100cd・m<sup>-2</sup>に設定し、24時間連続発光させた。この後、前配と同様、輝度計を用いて評価した。実施例は、いずれも均一発光するのに対し、比較例1~8は無発光領域が拡大し、比較例9は、色むら40が大きくなった。この時の輝度を第2表に示す。

[0095]

【表2】

55 第 2 表

	輝度 (cd/m²)
実施例 1	7 0
実施例 2	4 0
実施例 3	5 0
実施例 4	5 5
実施例 5	4 0
実施例 6	4 0
実施例7	4 0
実施例8	6 5
実施例 9	5 0
実施例10	4 0
実施例11	6 0
実施例12	6 0
実施例13	5 0
実施例14	6 0
比較例1	1 0
比較例 2	1 5
比較例3	1 5
比較例 4	1 0
比較例 5	1
比較例 6	1 5
比較例7	5
比較例8	1 0
比較例 9	3 0

【0096】以上に示したように、実施例は、本発明の 請求内容の素子構成であり、比較例は接着層を除いた素 子構成であり、例の番号が同じものは発光材料が同じで ある。実施例の素子構成から青色発光を保持したまま発 光効率が向上し劣化が抑制されていることがわかる。さ らに、実施例2と比較例9を比べると青系統発光を保持

するためには、接着層の膜厚を発光層の膜厚より薄くす

56

[0097]

10 【発明の効果】本発明の有機EL素子によれば、発光の 面内均一性の向上を図ることができると同時に初期輝度 低下を抑えることができ、従って、素子の微細な加工が 可能であり、歩止まりの向上、さらには高寿命が可能と なった。よって、本発明の有機EL素子は、各種発光材 料として、有効な利用が期待される。

ることが効率的であることがわかる。

20

30